

178系列 SJ-201 表面粗度計



機型	SJ-210(標準驅動)
三豐編號	178-933-3A
測定力	0.75mN
測定長度 (X軸)	12.5mm(5inch)
測定長度 (Z軸)	350 μm(-200 μm~+150 μm)
解析度/測定範圍	0.4 μm/350 μm, 0.1 μm/100 μm, 0.05 μm/50 μm, 0.01 μm/10 μm
參數值	Ra, Ry, Rz, Rq, S, Sm, Pc, R3z, mr(c), Rt, Rp, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo(共19個參數)
λc 截取長度	0.25mm, 0.8mm, 2.5mm
λs	2.5mm, 8mm
適用規範	JIS'82, JIS'94, JIS'01, DIN, ISO, ANSI

178系列 SJ-301 表面粗度計



機型	SJ-310
三豐編號	178-955-3A
測定力	0.75mN
測定長度 (X軸)	12.5mm
測定長度 (Z軸)	350 μm(-200 μm~+150 μm)
解析度/測定範圍	0.4 μm/350 μm, 0.1 μm/100 μm, 0.05 μm/50 μm, 0.01 μm/10 μm
任意測定長	0.3~12.5mm(0.1mm為單位)
參數值	Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Rq, Rv, Sm, S, Pc, R3z mr(c), Rpk, Rvk, Rk, Mr1, Mr2, Lo, Ppi, R, AR, Rx, A1, A2, Vo, HSC, mr, sk, Ku, Δa, Δq, Wte, Wx, W, AW(共35個參數)
適用規範	JIS'82, JIS'94, JIS'01, DIN, ISO, ANSI
輸出功能	RS-232/SPC輸出

178系列 SJ-400 表面粗度計



機型	SJ-411	SJ-412
三豐編號	178-957-3A	178-959-3A
測定力	0.75mN	
測定長度 (X軸)	25mm	50mm
測定長度 (Z軸)	800 μm, 80 μm, 8 μm, (2400 μm最大)	
解析度/測定範圍	0.000125 μm/8 μm (當測定範圍為8 μm時最高解析度0.000125 μm)	
任意測定長	0.1~25mm(0.1mm為單位)	0.1~50mm(0.1mm為單位)
參數值	Ra, Ry, Rz, Rq, Pc, R3z mr, Rt, Rp, Rv, Sm, S, δc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Lo, ppi, R, AR, Rx, Δa, Δq, Ku, HSC, mrd, Sk, W, AW, Wte, Wx, Vo	
補正機能	R面補正, 傾斜補正	
適用規範	JIS(JIS B0601-2001/1994/1982), DIN, ISO, ANSI	
輸出功能	RS-232/SPC輸出	